



## ZrCuSiAs型锰基化合物ThMnSbN中的化学压力效应

肖宇森 段清晨 李佰卓 柳绍华 祝钦清 谭树刚 景强 任之 梅玉雪 王操 曹光旱

## Chemical pressure effects in ZrCuSiAs-type manganese-based compound ThMnSbN

Xiao Yu-Sen Duan Qing-Chen Li Bai-Zhuo Liu Shao-Hua Zhu Qin-Qing Tan Shu-Gang Jing Qiang  
Ren Zhi Mei Yu-Xue Wang Cao Cao Guang-Han

引用信息 Citation: [Acta Physica Sinica](#), 71, 046103 (2022) DOI: 10.7498/aps.71.20211706

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.71.20211706>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

---

### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

##### 多组元掺杂提升Cu<sub>3</sub>SbSe<sub>4</sub>基固溶体的热电性能

Polycomponent doping improved thermoelectric performance of Cu<sub>3</sub>SbSe<sub>4</sub>-based solid solutions

物理学报. 2021, 70(10): 107303 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20202094>

##### 112型铁基化合物EuFeAs<sub>2</sub>的单晶生长与表征

Single crystal growth and characterization of the 112-type iron-pnictide EuFeAs<sub>2</sub>

物理学报. 2018, 67(20): 207403 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20181393>

##### 具有氧空位BixWO<sub>6</sub>(1.81 ≤ x ≤ 2.01)的第一性原理计算和光催化性能研究

First principle calculation and photocatalytic performance of BixWO<sub>6</sub> (1.81 ≤ x ≤ 2.01) with oxygen vacancies

物理学报. 2018, 67(6): 066801 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20172287>

##### 二维过渡金属硫属化合物相变方法的研究进展

Research progress of two-dimensional transition metal dichalcogenide phase transition methods

物理学报. 2020, 69(24): 246101 <https://doi.org/10.7498/aps.69.20200965>

##### CuBiI三元化合物晶体结构预测及光电性能第一性原理研究

Structure prediction of CuBiI ternary compound and first-principles study of photoelectric properties

物理学报. 2021, 70(20): 207305 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20210145>

##### 氮化铁薄膜晶相合成热分析及其磁性

Thermal analysis on crystal phase synthesis of iron nitride film and its magnetic properties

物理学报. 2019, 68(11): 118101 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20182195>

# ZrCuSiAs 型锰基化合物 ThMnSbN 中的化学压力效应<sup>\*</sup>

肖宇森<sup>1)</sup> 段清晨<sup>1)</sup> 李佰卓<sup>2)</sup> 柳绍华<sup>1)</sup> 祝钦清<sup>3)</sup> 谭树刚<sup>1)</sup>  
景强<sup>1)</sup> 任之<sup>3)</sup> 梅玉雪<sup>1)†</sup> 王操<sup>1)‡</sup> 曹光旱<sup>2)</sup>

1) (山东理工大学物理与光电工程学院, 淄博 255000)

2) (浙江大学物理系, 杭州 310027)

3) (西湖大学理学院, 杭州 310024)

(2021 年 9 月 13 日收到; 2021 年 10 月 12 日收到修改稿)

采用固相反应法合成了一种 ZrCuSiAs 型准二维层状锰基化合物 ThMnSbN。基于 X 射线粉末衍射的结构精修显示, 该化合物属于  $P4/nmm$  空间群。其晶胞参数为  $a = 4.1731 \text{ \AA}$ ,  $c = 9.5160 \text{ \AA}$ 。电输运测量显示, 该化合物电阻率随温度下降缓慢上升, 且在 16 K 附近出现电阻率异常。与此同时, 该材料的磁化率在同一温度附近出现异常, 显示出类似磁性相变的行为。进一步的比热测量中没有观察到磁相变导致的比热异常。另外, 低温下的比热分析显示, 该材料的电子比热系数为  $\gamma = 19.7 \text{ mJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-2}$ , 远高于其他同类锰基化合物。该结果与电输运测量中观察到的低电阻率行为相符, 暗示 ThMnSbN 中费米面附近存在可观的电子态密度。基于对一系列 ZrCuSiAs 型化合物晶体结构细节的比较, 分析了含有萤石型  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层的系列化合物中导电层所受化学压力的不同作用形式。

**关键词:** 锰基化合物, 晶体结构, 物性测量, 化学压力效应

**PACS:** 61.50.-f, 71.20.Be, 72.20.-i, 75.50.Ee

**DOI:** 10.7498/aps.71.20211706

## 1 引言

自从准二维 LaFeAsO 材料中的高温超导电性被发现以来, 出于探索新型超导体的需要, 一系列具有类似结构的化合物被合成出来<sup>[1,2]</sup>。总结以往的发现不难看出, 包含 LaFeAsO 在内的 ZrCuSiAs 型化合物的晶体结构具备很强的适应性。晶格中几乎所有的晶体学位置都有若干替代元素可供选择。例如萤石型  $\text{La}_2\text{O}_2$  层中的  $\text{La}^{3+}$  离子不仅可以采用其他稀土离子取代<sup>[3–5]</sup>, 整个  $\text{La}_2\text{O}_2$  层还能替换成无氧的  $A\text{e}_2\text{F}_2$  层 ( $A\text{e}$  表示碱土金属) 或  $\text{Ca}_2\text{H}_2$

层<sup>[6–8]</sup>。此外, 晶格中  $\text{Fe}_2\text{As}_2$  层的替代结构也能统一写成  $T_2\text{Pn}_2$  形式, 其中  $T$  和  $\text{Pn}$  分别表示过渡金属元素及磷族元素。在上述众多 ZrCuSiAs 型化合物中,  $T_2\text{Pn}_2$  层的选择决定了材料的大部分物理特性, 包括反铁磁 (antiferromagnetic, AFM) 金属  $\text{LnCrAsO}$  ( $\text{Ln}$  表示镧系元素)<sup>[9]</sup>, AFM 绝缘体  $\text{LnMnPnO}$ <sup>[10]</sup>, 高温超导母体  $\text{LnFeAsO}$ <sup>[11]</sup>, 巡游铁磁金属  $\text{LnCoPnO}$ <sup>[12,13]</sup>, 以及具有泡利顺磁行为的低温超导体  $\text{LaNiPnO}$ <sup>[14,15]</sup>。

在上述一系列 ZrCuSiA 型化合物中, 基于  $\text{Mn}_2\text{Pn}_2$  层的锰基化合物  $\text{LnMnPnO}$  属 AFM 型绝缘体, 类似于铜氧化物高温超导体的母体特性, 因此受到广

\* 国家重点研究发展计划 (批准号: 2017YFA0303002) 和山东省自然科学基金 (批准号: ZR2019MA036, ZR2016AQ08) 资助的课题。

† 通信作者. E-mail: meiyuxue@sdu.edu.cn

‡ 通信作者. E-mail: wangcao@sdu.edu.cn

泛关注。根据现有的报道,  $Ln\text{Mn}Pn\text{O}$  系类化合物中  $\text{Mn}^{2+}$  离子的 3d 轨道处于半满状态。强烈的洪特耦合导致其局域磁矩处于  $3.2\text{--}4.2 \mu_{\text{B}}$  之间<sup>[10]</sup>。基于中子衍射和磁性测量的分析显示  $Ln\text{Mn}Pn\text{O}$  系类化合物的 AFM 转变温度 (Neel 温度,  $T_N$ ) 介于  $230\text{--}360 \text{ K}$  之间, 显著高于同构的铁基化合物<sup>[10]</sup>。在  $T_N$  以下, Mn 离子的磁矩倾向于沿着  $c$  轴方向排列<sup>[16]</sup>。在部分  $Ln\text{MnAsO}$  化合物中, 受到稀土离子低温磁有序的影响, Mn 离子的磁矩在更低的温度下重新定向到  $a\text{-}b$  面内, 暗示该体系中 3d 电子存在不稳定性<sup>[17\text{--}19]</sup>。值得注意的是, 有报道显示  $\text{LaMnPO}$  中的 Mn 离子 AFM 序在物理压力作用下被逐渐压制, 但在可及的测量温区及物理压力范围内没有发现超导电性<sup>[20]</sup>。

最近, 我们合成了一系列同属  $\text{ZrCuSiAs}$  结构的过渡金属磷族化合物  $\text{Th}TPn\text{N}$  ( $T = \text{Fe}, \text{Ni}, \text{Mn}; Pn = \text{P}, \text{As}$ )<sup>[21\text{--}23]</sup>。该体系可以看作萤石型  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层与反萤石型  $T_2Pn_2$  层沿  $c$  轴方向交替堆砌而成。物性测量显示, 与含有  $\text{La}_2\text{O}_2$  层的对应化合物相比,  $\text{Th}TPn\text{N}$  系列化合物都表现出反常的物理性质。其中  $\text{ThFeAsN}$  无需元素替代即可表现出  $30 \text{ K}$  的超导电性<sup>[21]</sup>;  $\text{ThNiAsN}$  相较  $\text{LaNiAsO}$  超导转变温度及临界磁场都明显提高<sup>[22,24]</sup>; 锰基化合物  $\text{ThMn}Pn\text{N}$  ( $Pn = \text{P}, \text{As}$ ) 中, 尽管中子衍射表明 AFM 序在室温时已经建立, 但低温磁化率依然显示出类似顺磁 (PM)-AFM 磁相变的尖峰信号。与此同时, 比热测量显示低温下费米面附近的态密度明显大于零, 显示出 Mn 离子 3d 轨道电子存在部分巡游的特性<sup>[23]</sup>。总之, 上述包含萤石型  $\text{Th}_2\text{N}_2$  的系列材料中总是表现出对 3d 电子局域性及 AFM 有序的压制, 同时增强了电子的巡游行, 并促进超导电性的形成。我们将之归因于  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层引入的化学压力效应<sup>[21\text{--}23]</sup>。

本文报道了一种  $\text{ZrCuSiAs}$  型锰基化合物  $\text{ThMnSbN}$ 。磁化率测量显示, 该材料中也存在低温下磁性相变的行为, 且其转变温度较  $\text{ThMnAsN}$  和  $\text{ThMnPN}$  更低。在  $150\text{--}300 \text{ K}$  温度区间, 材料的本征磁化率符合居里-外斯定律描述的顺磁行为。电输运测量显示, 材料的电阻率整体上随温度下降而缓慢上升。其中高温段  $\rho\text{-}T$  曲线近似符合阿伦尼乌斯方程, 但低温下显著偏离。尝试采用变程跳跃 (variable-range hopping, VRH) 模型分析材料的低温电阻率, 但并不奏效。比热测量显示该材料低

温下出现较大的电子比热系数, 暗示其导电机制可能属于不良金属范畴。为了分析含有萤石型  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层的系列化合物中化学压力效应的晶体结构起源, 将该系列化合物中导电层的结构细节与含有其他载流子库层的相应化合物进行对比, 分析了化学压力效应在不同导电块层中的作用特点。

## 2 实验方法

$\text{ThMnSbN}$  多晶样品采用固相反应法合成。使用的原料包括 Th 粉,  $\text{Th}_3\text{N}_4$  粉, Mn 粉 (99.9%) 和 Sb(99.99%) 颗粒。其中金属 Th 及  $\text{Th}_3\text{N}_4$  的制备方法参见早先的工作<sup>[21]</sup>。为了检测金属 Th 中可能的氧杂质含量, 采用热重分析方法对金属 Th 进行标定。实验结果表明, Th 粉中氧杂质摩尔含量小于 0.5%。之后将 Th,  $\text{Th}_3\text{N}_4$ , Mn 和 Sb 按照元素计量比混合, 经过研钵手动研磨, 模具压制成直径 8 mm 圆片。上述所有操作都在氩气保护手套箱中完成。之后将样品圆片放入氧化铝坩埚, 并封入真空石英管中。封管过程中管内气压小于  $5 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ 。密封完成的石英管在空气中加热到  $1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$  并保持 50 h。之后样品在手套箱中重新研磨、压片后重复上述烧结过程。烧结得到的样品呈黑色, 在干燥空气中保持稳定。

样品的 X 射线粉末衍射 (XRD) 采用 PANalytical 型 X 射线衍射仪 (制造商 EMPYREAN) 在室温下进行。X 射线光源为 Cu 靶  $K_{\alpha 1}$  谱线。扫描过程采用步进扫描方法, 角度范围为  $20^{\circ}\text{--}120^{\circ}$ 。衍射谱的精修拟合采用 Fullprof 软件进行<sup>[25]</sup>。磁性测量采用 MPMS-5 型磁性测量系统 (Quantum Design)。电阻率测量在 Mini-CFM 型无液氦低温测量系统上进行 (Cryogenic)。样品连接方式采用传统的四电极法, 测量仪表采用吉时利 (Keithley) 2400 型电流源和吉时利 2182 型纳伏表。比热测量采用热弛豫法, 使用设备为 PPMS-9 型综合物性测量系统 (Quantum Design)。

## 3 结构表征及物性测量结果

图 1 显示了  $\text{ThMnSbN}$  多晶样品的 X 射线衍射谱及结构精修的拟合情况。从图中可以看出, 除来自主相的衍射峰以外, 存在  $\text{ThO}_2$  杂相导致的衍射峰。根据结构精修的结果,  $\text{ThO}_2$  杂相含量约为

2.23%。表 1 列出了精修得到的详细参数。一般意义上, 当晶格中的某个离子被替换成半径更大的离子时, 晶胞参数在各个维度上都会变大。以 ThMnPN 系列化合物为例, 其中 ThMnPN 的晶胞参数为  $a = 4.0301 \text{ \AA}$ ,  $c = 8.6841 \text{ \AA}$ <sup>[23]</sup>。当将其中的 P<sup>3</sup> 离子分别替换成 As<sup>3</sup> 和 Sb<sup>3</sup> 时, 晶胞参数分别增大为  $a = 4.0818 \text{ \AA}$ ,  $c = 8.947 \text{ \AA}$  (ThMnAsN)<sup>[23]</sup> 和  $a = 4.1731 \text{ \AA}$ ,  $c = 9.5160 \text{ \AA}$  (ThMnSbN)。但仔细分析上述数据就不难发现, 这种同价元素替代导致的晶胞参数演变并不是各向同性的。以 ThMnPN 的晶

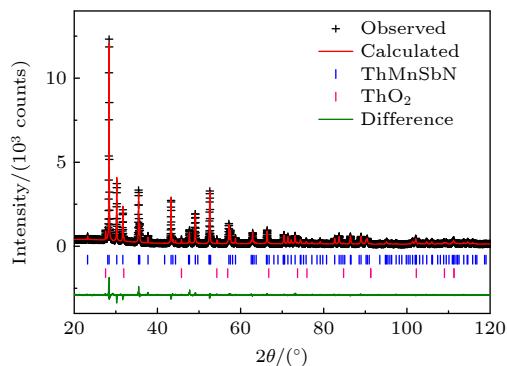


图 1 ThMnSbN 多晶样品的 X 射线衍射谱精修结果。

Fig. 1. Rietveld refinement of X-ray powder diffraction data.

表 1 室温下 ThMnSbN 多晶 X 射线衍射谱的 Rietveld 精修结果。其中  $H_{\text{Sb}}$  表示 Sb 原子与 Fe 平面的垂直间距

Table 1. Structural data for ThMnSbN at room-temperature, where  $H_{\text{Sb}}$  represents the distance from Sb atom to the Fe plane.

Compounds		ThMnSbN				
Space group		$P4/nmm$				
$a/\text{\AA}$		4.1731				
$c/\text{\AA}$		9.5160				
$R_p/\%$		5.71				
$R_{wp}/\%$		7.48				
$R_e/\%$		6.16				
$\chi^2$		1.475				
$H_{\text{Sb}}/\text{\AA}$		1.7467				
Sb-Mn-Sb angle		100.13°				
Atoms	Wyckoff	$x$	$y$	$z$	$B_{\text{iso}}$	Occupancy
Th	2c	0.25	0.25	0.11692	0.17287	1.0054
Mn	2b	0.75	0.25	0.5	0.82783	0.9946
Sb	2c	0.25	0.25	0.68356	0.22882	0.9921
N	2a	0.75	0.25	0	1.0 (fixed)	1.0 (fixed)

胞参数为基准, ThMnAsN 和 ThMnSbN 的  $a$  轴分别增长 1.28% 和 3.55%, 而二者的  $c$  轴则分别增大了 3.02% 和 9.58%。这表明导电层内同价元素替代导致的晶格膨胀受到了  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层的制约, 导致沿  $a-b$  面方向的膨胀比例小于  $c$  轴方向。因此, 推测 ThMnSbN 中存在更大的沿  $a-b$  面方向的化学压力。将在后面部分继续讨论这一话题。

图 2 显示了 ThMnSbN 多晶样品的电阻率测量结果。材料在室温下的电阻率为  $0.069 \Omega \cdot \text{cm}$ , 小于绝大部分基于  $\text{Mn}_2\text{Sb}_2$  导电层的化合物。随着温度的下降, 样品的电阻率缓慢上升, 呈现出类似半导体或不良金属的导电行为。冷却到低温段时, ThMnSbN 电阻率出现类似肩膀形状的异常。之后随着温度的下降, 电阻率继续上升。为了更清晰地显示低温下电阻率的异常, 以图 2(a) 的右轴为纵坐标绘制了  $d\rho/dT$  随温度变化的曲线, 可以看到电阻率的微分  $d\rho/dT$  在  $T^* = 16 \text{ K}$  附近出现极小值, 标记了电阻率发生异常的确切温度。鉴于早先 ThMnPN 中存在类似的测量结果, 我们将这一电阻异常归因于 3d 轨道的局域磁矩相关的相变。

为了进一步理解 ThMnSbN 的电导机制, 在图 2(b) 中尝试阿伦尼乌斯方程  $\rho = \rho_0 \exp(E_a/k_B T)$  拟合材料的电阻率, 发现在  $220 \text{ K}$  以上温度区间,  $\rho-T$  曲线近似符合阿伦尼乌斯关系。通过拟合得出的激活能为  $E_a = 20.6 \text{ meV}$ , 明显小于同样基于  $\text{Mn}_2\text{Sb}_2$  层的  $\text{EuMnSbF}$  ( $110 \text{ meV}$ ) 和  $\text{BaMn}_2\text{Sb}_2$  ( $160 \text{ meV}$ )<sup>[26,27]</sup>。注意到, 即便是 Mn-Sb 家族中  $\rho-T$  曲线呈现金属行为的  $\text{PrMnSbO}$  (4f 电子参与导电所致), 其室温电阻率也达到了  $1.1 \Omega \cdot \text{cm}$ , 较 ThMnSbN 超出接近两个数量级<sup>[28,29]</sup>。在  $200 \text{ K}$  以下的温度区间, 材料电阻率明显低于阿伦尼乌斯关系的预测值, 因此, 在较低温度的区域尝试采用变程跳跃 (variable-range hopping, VRH) 电导模型拟合电阻率-温度曲线。如图 2(c) 所示, 依据三维 VRH 机制  $\rho = \rho_0 \exp(T_0/T)^{1/4}$  绘制了  $\ln \rho - T^{-1/4}$  关系图。图 2(c) 中可以看出, 当温度下降到约  $5.6 \text{ K}$  以下时,  $\ln \rho$  值与  $T^{-1/4}$  之间呈现近似的线性关系。据此可以得到  $T_0 = 2.2 \times 10^{-3} \text{ K}$ 。该  $T_0$  值比通常的半导体至少小 5 个数量级, 其对应的能量尺度 (约  $10^{-7} \text{ eV}$ ) 在一般凝聚态物理体系中可认为忽略不计。这表明 VRH 机制也不能描述 ThMnSbN 中的低温电阻率。产生这一现象的可能原因有二: 其一是多晶样品中的杂质及晶界可能对电阻率测量产

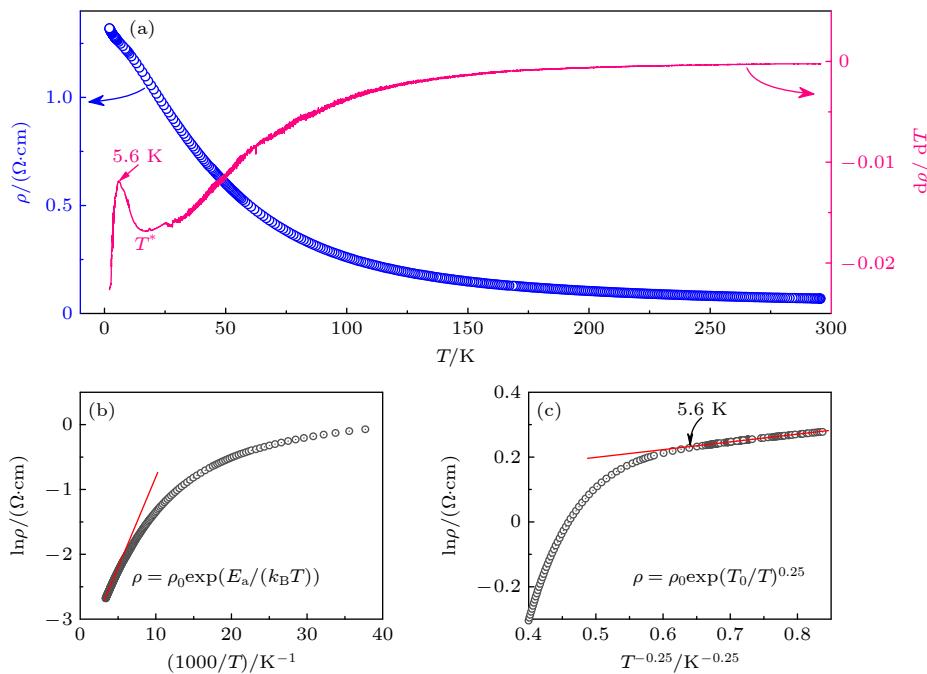


图 2 (a) ThMnSbN 样品的电阻率随温度变化曲线. 其中右坐标表示电阻率对温度微分后的结果,  $T^*$  表示电阻率异常的温度点; (b) 按照阿伦尼乌斯方程绘制的  $\ln \rho - T$  曲线; (c) 按照变程跳跃模型绘制的  $\ln \rho - T^{-1/4}$  曲线

Fig. 2. (a) Electronic resistivity for ThMnSbN polycrystalline sample. The right axis shows the plot of  $d\rho/dT$  versus  $T$ , where  $T^*$  marks the resistivity anomaly; (b) Arrhenius plot of the  $\ln \rho - T$  data; (c) the plot of  $\ln \rho$  versus  $T^{-0.25}$  according to the three-dimensional Mott variable-range hopping (VRH) mechanism.

生影响, 其二是样品本征的低温电阻率受费米面附近态密度增大的影响而显著减小. 将在后面的比热测量中继续讨论这一点.

图 3 显示了 ThMnSbN 样品在恒定磁场 (0.1 T) 下的磁化率随温度变化关系. 300 K 附近, 样品的摩尔磁化率达到约 0.32 emu/mol, 明显大于其同类化合物 PrMnSbO 和 EuMnSbF<sup>[26,28]</sup>. 随着温度的下降, 磁化率迅速上升并在 200 K 以下出现类似饱和的行为. 另外仔细观察可以发现, 在整个温区中零场冷 (ZFC) 和场冷 (FC) 曲线都不重合, 显示磁化率中含有居里温度大于 300 K 的铁磁信号贡献. 注意到, 对于不同批次的样品, 该处铁磁信号的强度存在差别, 因此推测其来源为某种含锰的杂相. 假定杂相为铁磁性的 MnSb(约 95 emu/g)<sup>[30]</sup>, 同时考虑到 300 K 时样品的饱和磁化强度为  $M = 1.16$  emu/g (图 3 插图), 则可以估算出样品中 MnSb 杂相的质量百分比约为 1.2%. 这一杂相比例接近 XRD 的最小分辨能力, 因此无法被探测. 当温度进一步下降到  $T^* = 16$  K 时, ZFC 磁化率出现一个尖峰, 显示该温度点发生磁性相变, 与电阻率测量结果相符. 但注意到, FC 测量曲线在  $T^*$  处并没有出现尖峰, 而是形成了一个类似肩膀型的异常. 这

一特性与 ThMnPN 和 ThMnAsN 中典型的反铁磁相变信号形成鲜明对比<sup>[23]</sup>. 如果假定 ThMnSbN 与 ThMnAsN 和 ThMnPN 拥有类似的磁性行为, 则此处的 FC 曲线的异常可以理解为一个反铁磁转变信号与杂质背景信号叠加的结果. 另一种可能是该处异常可能来自铁磁性相变. 确切的低温磁结

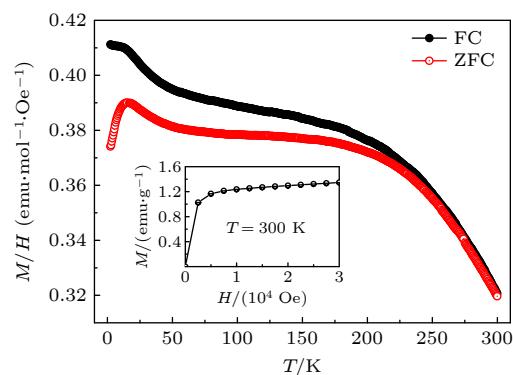


图 3 ThMnSbN 样品摩尔磁化率随温度的变化曲线. 测量中采用零场冷 (ZFC) 和场冷 (FC) 两种测量方式, 施加外磁场的磁感应强度为  $B = 0.1$  T. 插图显示样品在 300 K 时的磁化曲线

Fig. 3. Temperature dependence of magnetic susceptibility for ThMnSbN sample. Both zero-field cooling (ZFC) and field cooling (FC) were performed in a static field of  $B = 0.1$  T. The inset shows the magnetization curve of the sample at 300 K.

构需要中子衍射实验进行确认。无论如何，考虑到  $\text{Th}^{4+}$  离子形成稳定闭壳层而不产生明显的局域磁矩，该低温磁相变应归因于 Mn 离子 3d 轨道电子贡献。事实上，类似结构的锰基化合物  $\text{LaMnAsO}_{1-x}\text{H}_x$  中通过氧位掺氢引入电子型载流子的确可以压制母体中 Mn 离子的反铁磁序，并引发铁磁转变<sup>[31]</sup>。但在同构的锰基母体化合物中，目前还没有铁磁相报道<sup>[10]</sup>。

为了扣除高温段铁磁杂质背景对  $\chi-T$  曲线的影响，采用定温扫场的方法测量了一系列磁化曲线，通过线性拟合  $3 \times 10^4$ — $5 \times 10^4$  Oe 之间  $M-H$  曲线的斜率计算本征的顺磁磁化率  $\chi = dM/dH$ 。如图 4 所示，该样品 300 K 下的本征磁化率为  $2.02 \times 10^{-3}$  emu/mol，与 ThMnPN ( $1.66 \times 10^{-3}$  emu/mol) 和 ThMnAsN ( $2.69 \times 10^{-3}$  emu/mol)<sup>[23]</sup> 非常接近。随着温度的下降，本征磁化率呈现类似局域磁矩的顺磁行为。我们采用居里-外斯公式  $\chi = \chi_0 + C/(T - \theta)$  对 300 K 以下的本征磁化率进行数值拟合，发现当拟合温度下限为 150 K 时可以获得最高拟合优度  $R^2 = 0.9994$ 。此时得到的拟合参数为  $\chi_0 = 1.37 \times 10^{-3}$  emu/mol,  $C = 0.147$  emu·K/mol,  $\theta = 67$  K。由此可以得出，参与顺磁行为的有效磁矩为  $1.08 \mu_B/\text{f.u.}$ 。该有效磁矩显著小于同类材料 PrMnSbO 中的拟合结果 ( $3.47 \mu_B/\text{f.u.}$ )<sup>[19,23]</sup>。与同体系的 ThMnPN ( $1.36 \mu_B/\text{f.u.}$ ) 和 ThMnAsN ( $1.99 \mu_B/\text{f.u.}$ ) 相比也明显更小<sup>[23]</sup>。注意到，先前的中子衍射实验显示，ThMnPN 和 ThMnAsN 中 300 K 温度的 Mn 离子有序磁矩分别为  $2.69 \mu_B$ (ThMnPN) 和  $2.30 \mu_B$ (ThMnAsN)<sup>[23]</sup>。这些现象暗示在室温下 ThMnPN 和 ThMnAsN 中仅有部分局域 3d 电子参与了反铁磁有序，而随后的居里-外斯行为则可以看作另一部分局域 3d 的电子的贡献。考虑到 ThMnSbN 与 ThMnAsN 及 ThMnPN 的化学及结构相似性，推测 ThMnSbN 也可能存在类似的行为。事实上，这种 3d 电子分步有序化的现象在空穴掺杂的  $\text{Nd}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnAsO}$  中也曾经观测到<sup>[32]</sup>。不同的是在  $\text{Nd}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnAsO}$  中 Mn 离子的第二次有序化被认为是 Nd 离子磁有序诱导的结果。有趣的是，这种现象在 NdMnAsO 母体及电子掺杂的  $\text{NdMnAsO}_{1-x}\text{F}_x$  中则不存在<sup>[16,17,33]</sup>。此外，居里-外斯拟合中得到外斯常数  $\theta$  为正，说明高温段的顺磁态磁矩间存在铁磁关联，与 ThMnAsN 及 ThMnPN 结果类似。中子衍射显示 ThMnAsN 与 ThMnPN 中的 Mn 离子在 300 K 以下都保持  $c$  方向

铁磁关联，形成 C 型反铁磁结构<sup>[23]</sup>。假定 ThMnSbN 中 Mn 离子磁结构与之类似，则此处  $\theta$  值大于零可以解释为 3d 电子中处于局域顺磁状态的部分在降温过程中倾向于先建立  $c$  方向的铁磁关联。这种行为与准一维体系  $\text{Ca}_3\text{Co}_2\text{O}_6$  及  $\text{Ca}_3\text{CoRhO}_6$  中的部分无序的反铁磁态 (partially disordered antiferromagnetism, PDA) 的建立过程类似<sup>[34–36]</sup>。我们将在比热测量部分继续讨论这一问题。

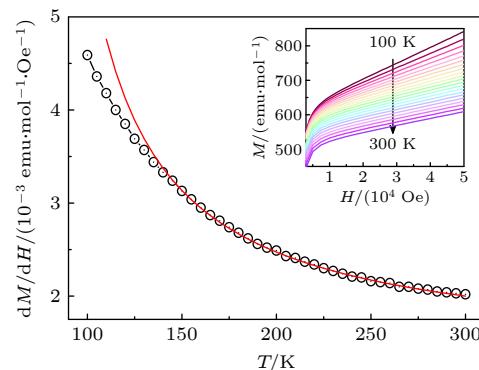


图 4 扣除杂相铁磁信号背景后的磁化率随温度变化规律。其中红色实线为采用居里-外斯公式  $\chi = \chi_0 + C/(T - \theta)$  拟合 150—300 K 之间磁化率的结果。插图显示了样品在不同温度下测量得到的磁化曲线。通过线性拟合  $3 \times 10^4$ — $5 \times 10^4$  Oe 之间的磁化强度得到了本征磁化率  $\chi = dM/dH$

Fig. 4. The magnetic susceptibility ( $\chi = dM/dH$ ) after deducting the ferromagnetic background of the impurities by linearly fitting the  $M-H$  curve between  $3 \times 10^4$  and  $5 \times 10^4$  Oe. The solid red line fits the data between 150 and 300 K using the Curie-Weiss relation  $\chi = \chi_0 + C/(T - \theta)$ . The inset shows the original magnetization curves.

图 5 显示了 ThMnSbN 样品的比热测量结果。从图 5 可以看出，其 300 K 的比热接近杜隆-珀替定律预测的  $3NR$ 。随着温度降低，比热单调下降，但在  $T^*$  温度附近没有观察到相应的比热异常。注意到，这种磁相变无法被比热探测到的现象同样存在于处于 PDA 状态的准一维材料  $\text{Ca}_3\text{CoRhO}_3$  中。该体系温度降低到  $T_N$  附近时，其中部分铁磁自旋链发生相干，形成链间反铁磁有序，而另一部分自旋链则处于净磁矩为零的非相干状态<sup>[36]</sup>。这一行为导致原本集中在  $T_N$  附近的熵变弥散到较宽的温度区间，从而使比热测量无法探测相变信号<sup>[37]</sup>。与此同时，这种渐进磁有序效应并不会妨碍磁化率测量中相变异常的探测<sup>[36,37]</sup>。这种行为与 ThMnPnN 体系非常类似<sup>[23]</sup>。在更低的温度下（低于  $T^*$ ，同时远低于晶体材料的德拜温度），材料的比热一般可以表示为  $C = \gamma T + \beta T^3$ ，其中  $\gamma$  和  $\beta$  分别表示电

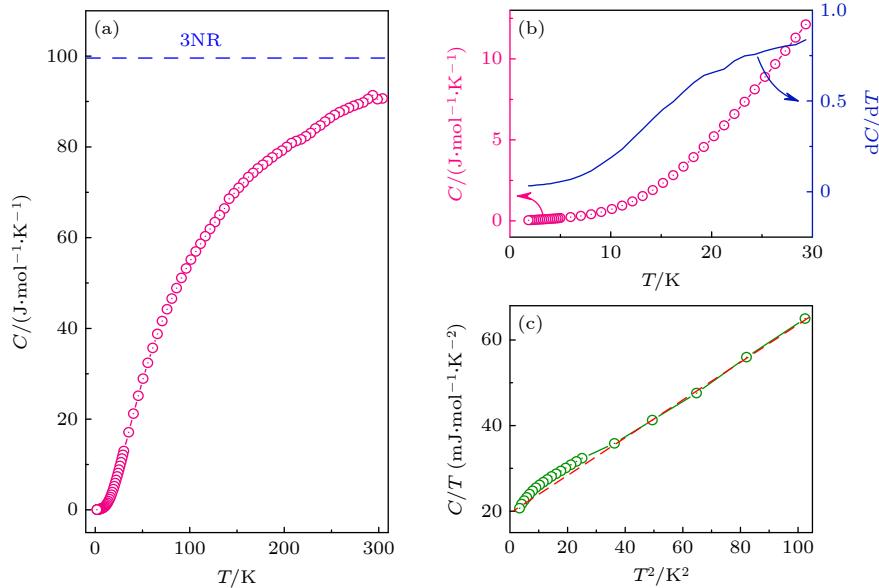


图 5 (a) ThMnAsN 样品的比热随温度的变化曲线; (b) ThMnAsN 的比热-温度曲线在 30 K 以下部分的放大图, 其中右纵轴显示了比热对温度的微分随温度的变化曲线; (c)  $C/T-T^2$  曲线, 其中红色的直线为参照

Fig. 5. (a) The data of specific heat for the ThMnSbN sample; (b) an enlarged view of the  $C-T$  curve below 30 K, in which the right vertical axis shows the differential of specific heat as a function of temperature; (c)  $C/T-T^2$  curve, where the red straight line fits the data in the range of  $6 \text{ K} < T < 15 \text{ K}$ .

子和声子部分的比热系数。为了描述低温比热, 在图 5(c) 中绘制了  $C/T-T^2$  关系图。从图 5(c) 中可以看出, 当温度降低到 10 K 附近时,  $C/T-T^2$  关系图呈现较为明显的线性行为。但在 6 K 以下, 测量数据偏离了上述线性关系, 推测是由于低温下的肖特基异常引起的。为了避开肖特基异常的影响, 采用上述比热公式拟合了 6—15 K 之间的比热数据, 得到的参数值为  $\gamma = 19.7 \text{ mJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-2}$  和  $\beta = 0.437 \text{ mJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-4}$ 。在绝大部分同类结构的锰基化合物中, 由于  $\text{Mn}^{2+}$  离子的 3 d 轨道处于半满状态, 洪特耦合作用导致 3 d 电子处于局域状态, 从而使费米面附近的态密度  $N_{\text{EF}}$  很小。考虑到  $N_{\text{EF}}$  与  $\gamma$  之间的关系可以表示为  $\gamma = \pi^2 N_A k_B^2 N_{\text{EF}}/3$ , 因此比热测量一般只能观测到很小的电子比热系数(例如 NdMnAsO 中,  $\gamma = 1.2 \text{ mJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^2$ )<sup>[17]</sup>。ThMnSbN 中异常增大的电子比热系数表明材料的  $N_{\text{EF}}$  明显大于其他同构的锰基化合物。在先前报道的 ThMnPN 和 ThMnAsN 中, 电子比热系数也分别达到了  $8.11 \text{ mJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-2}$  和  $9.62 \text{ mJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-2}$ 。由此可见, 这种异常增大的电子比热系数成为基于  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层的锰基化合物的共同特征。此外还应注意到, 电子比热系数  $\gamma$  与材料磁化率中的泡利顺磁贡献  $\chi_P$  可以通过下列两个公式联系起来:  $\gamma = \pi^2 N_A k_B^2 N_{\text{EF}}/3$ ,  $\chi_P = \mu_B^2 N_A N_{\text{EF}}$ 。因此, 依据比热测

量得到的  $\gamma$  值可以推出自由电子在磁化率测量中的贡献  $\chi_P$ 。表 2 列出了 ThMnPnN 系列样品的  $\gamma$  值及推算出的  $\chi_P$ , 并与各自体系中居里-外斯拟合得到的与温度无关的磁化率项  $\chi_0$  进行了对比。尽管通过比热计算出的  $\chi_P$  都小于  $\chi_0$ , 但二者基本处在同一数量级, 且  $\chi_P$  在 ThMnPnN 系列化合物中的演变规律与  $\chi_0$  基本一致。 $\chi_P$  与  $\chi_0$  差异的产生原因可能是磁化率测量更容易受到某些杂相的干扰。

表 2 ThMnPnN 系列化合物中电子比热系数  $\gamma$ 、泡利顺磁磁化率  $\chi_P$  以及居里-外斯拟合所得磁化率中的温度无关项  $\chi_0$  的对比

Table 2. Comparison of the Sommerfeld coefficient  $\gamma$ , Pauli paramagnetic susceptibility  $\chi_P$  and the temperature-independent term  $\chi_0$  in the magnetic susceptibility obtained by the Curie-Weiss fitting in ThMnPnN compounds.

Compounds	$\gamma/( \text{mJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-2})$	$\chi_P/(10^{-4} \text{ emu}\cdot\text{mol}^{-1})$	$\chi_0/(10^{-4} \text{ emu}\cdot\text{mol}^{-1})$
ThMnPN <sup>[23]</sup>	8.11	1.11	3.3
ThMnAsN <sup>[23]</sup>	9.62	1.32	5.2
ThMnSbN	19.7	2.70	13.7

## 4 讨 论

到目前为止, 已知的包含  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层的 ZrCuSiAs 型化合物包括 ThFeAsN<sup>[21]</sup>, ThMnPnN( $Pn = P$ ,

As, Sb)<sup>[23]</sup> 以及 ThNiAsN<sup>[22]</sup>. 注意到, 上述所有化合物在其各自的家族体系(具有相同导电层)中都体现出较为反常的物理特性. 例如, ThFeAsN 无需掺杂即可达到 30 K 超导, 且其中不存在  $Ln$ FeAsO 体系常见的 AFM 基态; ThMnPnN 中异常增加的费米面附近态密度; ThNiAsN 相对于 LaNiAsO 显著提高的超导  $T_c$  及上临界磁场等. 上述实验结果表明,  $Th_2N_2$  层的引入对材料的物性产生了系统性影响. 为了进一步理清  $Th_2N_2$  层在不同体系中对物性产生影响的机制, 选取结构类似的  $La_2O_2$  层和  $Eu_2F_2$  层作为参照, 对比了一系列 ZrCuSiAs 型化合物晶体结构的相关参数. 图 6(a) 和图 6(b) 显示了以  $Eu_2F_2$ ,  $La_2O_2$  和  $Th_2N_2$  层为载流子库层的锰基磷族化合物晶胞参数的变化趋势. 为了对比方便, 将晶胞参数按照各自体系中晶胞最小的 Mn-P 化合物进行归一化. 从图 6(a) 和图 6(b) 中可以看出, 随着晶格中  $Pn$  位离子半径的增加 ( $P \rightarrow As \rightarrow Sb$ ), 晶胞的  $a$  轴和  $c$  轴都单调增加. 但仔细对比后不难发现, 不同的载流子库层显著影响晶胞的择优膨胀方向. 对于含有  $Th_2N_2$  层的化合物, 晶胞沿  $a-b$  面膨胀的比例显著小于  $c$  轴方向. 而对含有  $Eu_2F_2$  层的化合物, 其膨胀趋势则恰恰相反. 这种由载流子库层决定的晶胞演化各向异性与载流子库层内的阴阳离子之间的库仑作用强度有关. 较强

的库仑作用(较大的离子电量)显然会阻碍晶胞沿  $a-b$  面方向的膨胀, 相当于对导电层施加了更多的沿  $a-b$  面方向的化学压力. 于此同时, 对比图 6(a) 和图 6(b) 可以看出, 当体系沿  $a-b$  面方向的膨胀受到限制时, 其  $c$  轴方向随  $Pn$  离子替换的晶格膨胀将更加明显.

为了进一步分析晶格中导电层在不同结构中的形变趋势, 在图 6(c) 中总结了一系列 ZrCuSiAs 型化合物中  $Pn$  离子到过渡金属平面的垂直间距 ( $H_{Pn}$ ) 与晶胞  $a$  轴长度之间的关系. 其中半透明粗实线连接了拥有同一种载流子库层的不同化合物, 虚线表示晶胞中导电层所占体积 ( $V_{layer} = 2a^2 \cdot H_{Pn}$ ) 保持不变时,  $H_{Pn}$  与  $a$  之间的函数关系. 从图 6(c) 中可以看出以下特点: 1) 对于所有的导电层,  $H_{Pn}$  的减小( $c$  方向压力增大)都伴随着  $a$  轴的增大, 呈现出类似宏观材料中的泊松效应行为. 不同的是随着  $H_{Pn}$  的减小, 导电层所占体积逐渐增大, 尤以  $Mn_2Sb_2$  层最为明显. 这显示化学压力在改变导电层内键角的同时显著影响了 d-p 轨道杂化情况, 从总体上拉长了 Mn-Sb 之间键长. 2) 在 Mn-Sb 系列化合物中, ThMnSbN 的  $a$  轴长度接近 NdMnSbO. 但在 Mn-As 系列中 ThMnAsN 的  $a$  轴长度相对增大, 并开始向 CeMnAsO 靠拢. 这一趋势在 Mn-P 系列化合物中则更加显著(尽管 CeMnPO 的数据

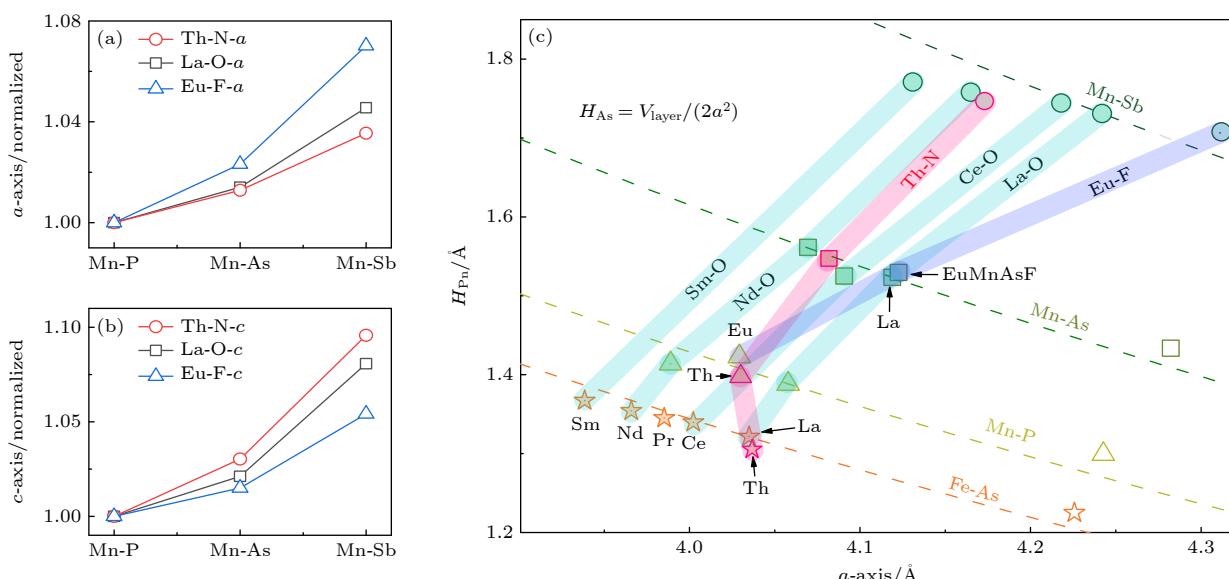


图 6 (a), (b) 含有不同载流子库层的 ZrCuSiAs 型锰基化合物归一化晶胞参数; (c) 不同导电层的 ZrCuSiAs 型系列化合物中  $Pn$  原子的高度 ( $H_{Pn}$ ) 与晶胞  $a$  轴的关系. 其中  $V_{layer}$  表示一个惯用晶胞中导电层所占据的体积<sup>[20,21,23,26,28,38–43]</sup>

Fig. 6. (a), (b) The normalized cell parameters of ZrCuSiAs-type manganese-based compounds with different conducting layers; (c) the relationship between the height of the  $Pn$  atom ( $H_{Pn}$ ) and the  $a$ -axis for ZrCuSiAs-type compounds, where  $V_{layer}$  represents the volume of the conducting layer in a conventional cell<sup>[20,21,23,26,28,38–43]</sup>.

缺失). 这表明  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层对不同的  $\text{Mn}_2\text{Pn}_2$  导电层施加的沿  $a\text{-}b$  面方向的应力作用强度不同. 当  $a$  轴长度较大时,  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层倾向于对  $\text{Mn}_2\text{Sb}_2$  导电层施加更多  $a\text{-}b$  面内的压力. 这种趋势与  $\text{EuMnPnF}$  系列化合物刚好相反, 显示出  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层在  $a\text{-}b$  面方向更加缺乏“弹性”. 3) 对含有同种稀土元素的  $\text{LnFeAsO}$  和  $\text{LnMnPO}$  可以看出, 前者的晶胞  $a$  轴普遍小于后者, 导致图 6(c) 中代表同种稀土元素的半透明粗实线呈现近似的线性. 有趣的是上述规律并不适用于含有  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层的系列化合物, 尤其是  $\text{ThFeAsN}$  和  $\text{ThMnPN}$  的  $a$  轴长度几乎相等. 如果将  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层看作一种缺乏“弹性”的载流子库层, 这可能暗示  $\text{ThFeAsN}$  中的  $\text{Fe}_2\text{As}_2$  层受到了与  $a\text{-}b$  面平行方向的张力作用, 而早先依据晶体结构判断的  $c$  方向化学压力可能是这一面内张力的附带效应.

## 5 结 论

综上所述, 我们合成了一种  $\text{ZrCuSiAs}$  型锰基化合物  $\text{ThMnSbN}$ , 并分析了该化合物的晶体结构. 基于对其电阻率、磁化率、等温磁化曲线及比热等物性的表征, 发现与其他基于  $\text{Mn}_2\text{Sb}_2$  层的化合物相比,  $\text{ThMnSbN}$  呈现出明显的物性差异, 包括低温下 3 d 电子的磁性相变, 以及显著增大的电导率和电子比热系数. 这些反常行为与我们早先合成的  $\text{ThMnPN}$  及  $\text{ThMnAsN}$  类似, 表明该体系中的 3 d 轨道电子比其他同构的锰基化合物具有更强的不稳定性, 显示了作为载流子库的  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层对导电层产生的独特影响. 通过对一系列相关化合物中导电层晶体结构的细节参数, 推测  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层在  $\text{ThMnPnN}$  和  $\text{ThFeAsN}$  中可能产生了不同的作用效果, 暗示  $\text{Th}_2\text{N}_2$  层作为一种独特的载流子库在材料探索中的作用. 该体系值得从理论和实验上进行更深入的研究, 以最终理解相关体系中化学压力的作用原理.

## 参考文献

- [1] Tegel M, Schellenberg I, Pöttgen R, Johrendt D 2008 *Z. Naturforsch. , B:Chem. Sci.* **63** 1057
- [2] Ozawa T C, Kauzlarich S M 2008 *Sci. Technol. Adv. Mater.* **9** 033003
- [3] Chen X H, Wu T, Wu G, Liu R H, Chen H, Fang D F 2008 *Nature* **453** 761
- [4] Wang C, Li L, Chi S, Zhu Z, Ren Z, Li Y, Wang Y, Lin X, Luo Y, Jiang S, Xu X, Cao G, Xu Z A 2008 *Europhys. Lett.* **83** 67006
- [5] Ren Z A, Che G C, Dong X L, Yang J, Lu W, Yi W, Shen X L, Li Z C, Sun L L, Zhou F, Zhao Z X 2008 *Europhys. Lett.* **83** 17002
- [6] Tegel M, Johansson S, Weiß V, Schellenberg I, Hermes W, Pöttgen R, Johrendt D 2008 *Europhys. Lett.* **84** 67007
- [7] Cheng P, Shen B, Mu G, Zhu X, Han F, Zeng B, Wen H H 2009 *Europhys. Lett.* **85** 67003
- [8] Muraba Y, Matsuishi S, Hosono H 2014 *J. Phys. Soc. Jpn.* **83** 033705
- [9] Park S W, Mizoguchi H, Kodama K, Shamoto S, Otomo T, Matsuishi S, Kamiya T, Hosono H 2013 *Inorg. Chem.* **52** 13363
- [10] McGuire M A, Garlea V O 2016 *Phys. Rev. B* **93** 054404
- [11] Kamihara Y, Watanabe T, Hirano M, Hosono H 2008 *J. Am. Chem. Soc.* **130** 3296
- [12] Yanagi H, Kawamura R, Kamiya T, Kamihara Y, Hirano M, Nakamura T, Osawa H, Hosono H 2008 *Phys. Rev. B* **77** 224431
- [13] Ohta H, Yoshimura K 2009 *Phys. Rev. B* **80** 184409
- [14] Watanabe T, Yanagi H, Kamiya T, Kamihara Y, Hiramatsu H, Hirano M, Hosono H 2007 *Inorg. Chem.* **46** 7719
- [15] Watanabe T, Yanagi H, Kamihara Y, Kamiya T, Hirano M, Hosono H 2008 *J. Solid State Chem.* **181** 2117
- [16] Emery N, Wildman E J, Skakle J M S, McLaughlin A C, Smith R I, Fitch A N 2011 *Phys. Rev. B* **83** 144429
- [17] Marcinkova A, Hansen T C, Curfs C, Margadonna S, Bos J W G 2010 *Phys. Rev. B* **82** 174438
- [18] Corkett A J, Free D G, Clarke S J 2015 *Inorg. Chem.* **54** 1178
- [19] Kimber S A J, Hill A H, Zhang Y Z, et al. 2010 *Phys. Rev. B* **82** 100412
- [20] Simonson J W, Yin Z P, Pezzoli M, et al. 2012 *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **109** E1815
- [21] Wang C, Wang Z C, Mei Y X, Li Y K, Li L, Tang Z T, Liu Y, Zhang P, Zhai H F, Xu Z A, Cao G H 2016 *J. Am. Chem. Soc.* **138** 2170
- [22] Wang Z C, Shao Y T, Wang C, Wang Z, Xu Z A, Cao G H 2017 *Europhys. Lett.* **118** 57004
- [23] Zhang F, Li B, Ren Q, et al. 2020 *Inorg. Chem.* **59** 2937
- [24] Zheng L, Chen G, Jing D, Gang L, Luo J 2008 *Phys. Rev. B* **78** 060504
- [25] Rodríguez-Carvajal J 1993 *Phys. B* **192** 55
- [26] Plokhikh I V, Charkin D O, Verchenko V Y, Kuznetsov A N, Tsirlin A A, Kazakov S M, Shevelkov A V 2018 *J. Solid State Chem.* **258** 682
- [27] Sangeetha N S, Smetana V, Mudring A V, Johnston D C 2018 *Phys. Rev. B* **97** 014402
- [28] Kimber S, Hill A H, Zhang Y Z, Jeschke H O, Valenti R, Ritter C, Schellenberg I, Hermes W, Poettgen R, Argyriou D N 2010 *Physical Review B* **82** 100412
- [29] Gurgul J, Rinke M T, Schellenberg I, Pöttgen R 2013 *Solid State Sci.* **17** 122
- [30] Okita T, Makino Y 1968 *J. Phys. Soc. Jpn.* **25** 120
- [31] Hanna T, Matsuishi S, Kodama K, Otomo T, Shamoto S I, Hosono H 2013 *Phys. Rev. B* **87** 020401
- [32] Wildman E J, Emery N, McLaughlin A C 2014 *Phys. Rev. B* **90** 224413
- [33] Wildman E J, Skakle J M S, Emery N, McLaughlin A C 2012 *J. Am. Chem. Soc.* **134** 8766
- [34] Kageyama H, Yoshimura K, Kosuge K, Mitamura H, Goto T 1997 *J. Phys. Soc. Jpn.* **66** 1607

- [35] Niitaka S, Kageyama H, Yoshimura K, Kosuge K, Kawano S, Aso N, Mitsuda A, Mitamura H, Goto T 2001 *J. Phys. Soc. Jpn.* **70** 1222
- [36] Niitaka S, Yoshimura K, Kosuge K, Nishi M, Kakurai K 2001 *Phys. Rev. Lett.* **87** 177202
- [37] Hardy V, Lees M R, Maignan A, H bert S, Flahaut D, Martin C, Paul D M 2003 *J. Phys. Condens. Matter* **15** 5737
- [38] de la Cruz C, Huang Q, Lynn J W, Li J, Ratcliff W, 2 nd, Zarestky J L, Mook H A, Chen G F, Luo J L, Wang N L, Dai P 2008 *Nature* **453** 899
- [39] Zhigadlo N D, Katrych S, Weyeneth S, Puzniak P, Moll P W, Bukowski Z, Karpinski J, Keller H, Batlogg B 2010 *Phys. Rev. B* **82** 064517
- [40] Nitsche F, Jesche A, Hieckmann E, Doert T, Ruck M 2010 *Phys. Rev. B* **82** 134514
- [41] Nientiedt A T, Jeitschko W, Pollmeier P G, Brylak M 1997 *Z. Naturforsch., B: Chem. Sci.* **52** 560
- [42] Muir S, Subramanian M A 2012 *Prog. Solid State Chem.* **40** 41
- [43] Schellenberg I, Nilges T, Pöttgen R 2008 *Z. Naturforsch., B: Chem. Sci.* **63** 834

## Chemical pressure effects in ZrCuSiAs-type manganese-based compound ThMnSbN<sup>\*</sup>

Xiao Yu-Sen<sup>1)</sup> Duan Qing-Chen<sup>1)</sup> Li Bai-Zhuo<sup>2)</sup> Liu Shao-Hua<sup>1)</sup>  
 Zhu Qin-Qing<sup>3)</sup> Tan Shu-Gang<sup>1)</sup> Jing Qiang<sup>1)</sup> Ren Zhi<sup>3)</sup>  
 Mei Yu-Xue<sup>1)†</sup> Wang Cao<sup>1)‡</sup> Cao Guang-Han<sup>2)</sup>

1) (*Shool of Physics and Optoelectronics, Shandong University of Technology, Zibo 255000, China*)

2) (*Department of Physics, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China*)

3) (*School of Science, Westlake University, Hangzhou 310024, China*)

(Received 13 September 2021; revised manuscript received 12 October 2021)

### Abstract

A quasi-two-dimensional manganese-based compound ThMnSbN is synthesized by the solid-state reaction method. Structural refinement based on X-ray powder diffraction shows that the compound structure belongs to the *P4/nmm* space group. The lattice parameters are  $a = 4.1731 \text{ \AA}$  and  $c = 9.5160 \text{ \AA}$ . Electrical transport measurements show that the resistivity of the compound is the lowest in the Mn-based family. When cooling it, its resistivity rises slowly and shows a shoulder-like anomaly at 16 K. Also, the magnetic susceptibility exhibits an anomaly at the very same temperature. Though the specific heat data indicate the inexistence of transition-induced anomaly, the electron specific heat coefficient of  $\gamma = 19.7 \text{ mJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-2}$  is derived by fitting the low-temperature  $C-T$  curve. This  $\gamma$  value is much higher than those of the isostructural manganese-based compounds. Thus, the specific heat is consistent with the low resistivity, implying a considerable electronic density of states near the Fermi surface for ThMnSbN. By comparing the crystal structure for a group of ZrCuSiAs-type compounds, various chemical pressure effects of the fluorite-type  $\text{Th}_2\text{N}_2$  layer on the conducting layer in different compounds are discussed.

**Keywords:** Mn-based compounds, crystal structure, physical property measurement, chemical pressure effects

**PACS:** 61.50.-f, 71.20.Be, 72.20.-i, 75.50.Ee

**DOI:** 10.7498/aps.71.20211706

\* Project supported by the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2017YFA0303002) and the Natural Science Foundation of Shandong Province, China (Grant Nos. ZR2019MA036, ZR2016AQ08).

† Corresponding author. E-mail: meiyuxue@sdu.edu.cn

‡ Corresponding author. E-mail: wangcao@sdu.edu.cn